

学振 175 委員会 信頼性・システム技術分科会主催
第 7 回 信頼性・システム技術研究会 開催のお知らせ

2013 年 10 月 7 日
信頼性・システム技術分科会 幹事

学振 175 委員会 会員各位,

下記日程にて、第 7 回 信頼性・システム技術研究会を開催する運びとなりました。

今回は太陽光発電システムの PID 対策と直流電気安全の話題を中心に、講師の方々から幅広く情報提供いただき、皆様と一緒に PV の信頼性について議論したいと思います。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

日時:2013 年 11 月 12 日(火) 14 時~18 時
場所:東京工業大学 蔵前会館 (3 階 手島精一記念会議室)
<http://www.somuka.titech.ac.jp/ttf/access/index.html>

参加費:無料

参加資格:

学振 175 委員会 委員, 委員代理, および委員の所属する組織において信頼性・システム技術に携わる方

* 1:同一組織から複数名の参加を認めます

* 2:学界委員には交通費を支給します(希望者のみ。代理の場合は支給できません。)

参加申込先:下記のリンク先から登録ください。

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dFNBdkhJTEJJbTlFTTF1cV9ubGY3aHc6MA#gid=0

上手く登録できないときは 分科会幹事まで。

ueda.y.ae@m.titech.ac.jp (東工大 植田)

申込締切り:11 月 8 日(金)

スケジュール(予定):

14:00～14:20 大関 崇 (産業技術総合研究所) 「趣旨説明・本日のポイント」

14:20～14:45 坂本 清彦 様 (ケミトックス) 「PID 条件による違い(電圧を中心に)」

14:45～15:10 原 浩二郎 様 (産業技術総合研究所) 「セル・モジュールによる PID 対策」

15:10～15:35 坪田 康弘 様 (オムロン) 「パワコンの非接地方式による PID 対策」

15:35～15:50 休憩

15:50～16:20 吉富 政宣 様 (吉富電気) 「欧米火災の要因分析」

16:20～16:45 矢元 修 様 (北海電気工事) 「パワコン地絡」

16:45～17:10 石井 隆文 様 (J X 日鉱日石エネルギー) 「直流地絡検知」

17:10～17:45 統合討論

17:45～17:50 閉会

本分科会は太陽電池モジュール・太陽光発電システムの信頼性に焦点を当て、研究会などを通じて調査・研究の最新動向や関連情報の共有化を推進する事を目的としております。委員の皆様に加え、システム技術や信頼性に携わる方のご参加を歓迎いたします。

以上